## MOS界面の準二次元電子系

講師 東大理 植 村 泰 忠

MOS構造は近年MOSFETなどのデイバイスとして、非常に有用になっている。 このため応用の面から、よく研究されてきた。この事情が、基礎物理的な研究にフィー ドバックされ、準二次元電子系の研究の好適な舞台となっている。その結果、多体問 題や量子輸送現象などが、多様な形で検証されるようになった。

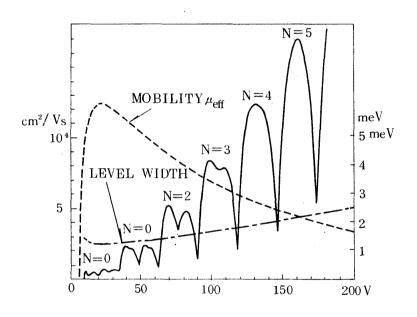
植村教授の講義は主として、昨年 Stuttgartで行なわれた第12回半導体国際会議での 講演に基づいて、行なわれた。

その目次だけあげると以下のようになる。

- §1 MOS反転層と蓄積層
- § 2 量子化された状態
  - a) ハートリー近似
  - b) バンド間効果
  - c) ランダウ準位と磁気表面準位
- §3 レーザー分光実験とその解釈
  - a) サブバンド間遷移
  - b) サイクロトロン共鳴
- § 4 伝導現象とその解釈
  - a) 移動度(散乱と電子の局所化)
  - b) ランダウ準位と伝導度テンソル
  - c) ホール偏極と負の磁気抵抗
- § 5 これからの課題

煩雑な計算することなく簡単な式で、物理的な意味を明らかにしながら、上記の内容を説明された。今、この内容の詳細について述べるだけ、紙面に余裕がないので、その内容が知りたい方は文末に記した文献を、読んでいただきたい。ここでは筆者がとくに、興味を持ったことだけを述べることにする。

これは強磁場中におこる  $\sigma_{XX}$ の,ゲート電圧を変えた時の変化を記した実験(図1)である。図1からさまざまなことがわかる。たとえば,ランダウ数 Nが大きくなるほど  $\sigma_{XX}$ が大きくなる。また Nが小さいところではスピン分裂や Valley分裂が観測されるが, Nが大きくなると観測されていない。レベル巾がゲート電圧とともにふえていることな どである。その中でもとくに興味深くかつ新鮮味の有ったのは,さらに移動度のよい試料では  $\sigma_{XX}$ のおちこみが,図1のように V字形にならず Uのようになる,ということであった。これはキャリヤー(ゲート電圧に比例)が増しているのに  $\sigma_{XX}$ が変化しない所があるという意味で表面付近のキャリヤーに Mobility Edge があるのではないか,というスペキュレーションをされた。その他,研究における実験と理論との間係など,いろいろ有益な話があり興味深かった。



## 文 献

- ・植村泰忠: " 固体表面の近傍にある電子" 固体物理 vol7 No.5 ~No.10 (1972)
- 植村泰忠: "電子ガスと界面" I. I. Buturi 29 98, 221 (1974)
- Y. Uemura: Proc. 2 nd. I.C.S.S. J.J.A.P. suppl. 2 part 2, 17 (1974)
- F.Stern. IBM Reserch RC4539 (1973) : Critic . Rev. Sol. St. Se.
- G. Dorda; Festkorperprobleme 13 215 (1973)

文責 阪大理 鷹 岡 貞 夫